※記入不要［通番　　］

調査票（商標審査官）

フリガナ		性別 ※任意	写真貼付欄 （写真：4cm×3cm） ※スピード写真　可	受験年度 年度 試験区分〈行政〉 （　　地域）
氏名				
生年月日	西暦　　年　月　日（　　歳）※2025年4月1日時点での年齢			第１次試験地
住所	〒			受験番号
電話番号	①（優先）　　②（予備）※可能な限り記載してください ／			〈昨年度官庁訪問の有無〉 有　・　無
E-mail				
その他連絡先住所				

学歴	高等学校	科		（　　年　　月卒業）
	専門学校	科		（　　年　　月入学） （　　年　　月卒見･卒業･中退）
	大学	学部	学科	（　　年　　月入学） （　　年　　月卒見･卒業･中退）
	大学大学院	科	専攻	（　　年　　月入学） （　　年　　月修見･修了･中退）

職歴	勤務先名	業務内容	勤務期間
			年　　月　～　　年　　月

国家一般職試験以外の志望・合否状況　※地方自治体・大学名、最終結果等を記載してください				
①	②	③	④	⑤

当庁以外の志望官庁・民間企業への就職活動状況（官庁・企業名等、内定の有無）		
①	②	③

当庁の業務説明参加状況	□ 少人数制説明会（商標審査官）□ 公務研究セミナー　□ 霞が関OPENゼミ □ 特許庁主催業務説明会（「商標審査官と語る会」等）　□ 大学・予備校での業務説明会 □ その他（　　）		
語学・資格	（英語） TOEIC：　　点，その他： （その他・海外経験等）	サークル活動 ボランティア アルバイト	
趣味・特技			
最近関心を持った事柄（３行以内）			
当庁志望理由（４行以内）			
自己ＰＲ（４行以内）			

※記載いただく個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。